

(11)Publication number:

10-249717

(43) Date of publication of application: 22.09.1998

I)Int.CI.

B24B 37/04

H01L 21/304

l)Application number : 09-053581

09-053581

(71)Applicant: SUPER SILICON KENKYUSHO:KK

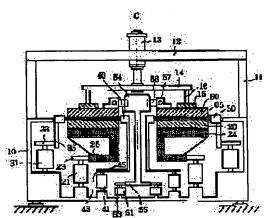
(72)Inventor: ABE KOZO

I) WAFER POLISHING DEVICE

1)Abstract:

?)Date of filing:

ROBLEM TO BE SOLVED. To provide a polishing device with an internal ar, a sun gear, a lower surface plate and an upper surface plate smoothly ated by using a frictional type of power transmission instead of a gear.)LUTION: For a polishing device, an internal gear 30 and an sun gear 40 provided to be engaged with a gear formed on the outer periphery of a rrier 65, in which a wafer is stored, so that the carrier 65 can be held tween a lower surface plate 20 and an upper surface plate 50. With the ational center C of the internal gear 30, the sun gear 40, a lower surface ite 20 and an upper surface plate 50, respective driving motors 21, 31, , 51 are symmetrically arranged. Driving pulleys 23, 33, 43, 53 fixed to the tput shafts of the driving moors 21, 31, 41, 51 are put in frictional ntact with the respective power transmission parts 35, 45, 25, 55 of the ernal gear 30, the sun gear 40, the lower surface plate 20 and the upper rface plate 50 to rotate the internal gear 30, the sum gear 40, the lower rface plate 20 and the upper surface plate 50. As heating sources cluding the driving motors 21, 31, 41, 51 are symmetrically arranged, the ssibility of great local heat enough for thermal deformation is eliminated.



GAL STATUS

ate of request for examination]

15.12.1998

ate of sending the examiner's decision of rejection]

ind of final disposal of application other than the aminer's decision of rejection or application converted gistration]

ate of final disposal for application]

atent number]

3091427

ate of registration]

21.07.2000

lumber of appeal against examiner's decision of

jection]

ate of requesting appeal against examiner's decision of

jection]

ate of extinction of right]

IOTICES *

can Patent Office is not responsible for any mages caused by the use of this translation.

his document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

*** shows the word which can not be translated.

the drawings, any words are not translated.

AIMS

aim(s)]
aim 1] The internal gear by which the gear which meshes with the gear section formed in the periphery of a carrier ich holds a wafer was engraved on inner skin, With Sun Geer by whom the gear which meshes with the gear section a carrier was engraved on the peripheral face The lower lapping plate which carries a carrier, and the top board which ches a carrier between lower lapping plates, The driving pulley which carries out friction contact at the power asfer section of an internal gear, Sun Geer, a lower lapping plate, and each top board, Wafer polish equipment with ich it has the motor for a drive which attached the driving pulley in the output shaft directly, and symmetry angement of each drive motor is carried out about the center of rotation of an internal gear, Sun Geer, a lower lapping te, and a top board.

anslation done.]

pan Patent Office is not responsible for any mages caused by the use of this translation.

his document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely. *** shows the word which can not be translated. n the drawings, any words are not translated.

TAILED DESCRIPTION

etailed Description of the Invention]

dustrial Application] This invention relates a silicon wafer, a compound semiconductor wafer, etc. to wrapping or the fer polish equipment which carries out polishing.

1021

escription of the Prior Art] The wafer is processed with the polish equipment which processes wrapping, polishing, . into a wafer, making the carrier which held the wafer revolve around the sun and rotate between a lower lapping te and a top board. The tooth part was formed in the periphery and the carrier is equipped with two or more workce injection holes which hold a wafer. A carrier is engaged to Sun Geer and an internal gear, it lays at equal intervals stly on a lower lapping plate, a wafer is inserted in a work-piece injection hole, a top board is dropped, and a wafer is ched between lower lapping plates. A top board, a lower lapping plate, Sun Geer, and an internal gear are rotated, pectively, supplying an abrasive material from a top board inferior surface of tongue on the occasion of processing. nile a wafer revolves around the sun and rotates, polish processing of both sides is carried out. A top board is raised er processing termination and a wafer is picked out from the work-piece injection hole of a carrier. 103] According to the inclination for the wafer need accompanying the spread of semiconductor devices to grow, the ious amelioration to this kind of polish equipment is proposed. For example, in JP,5-212670,A, by raising a top ard, after positioning a carrier to a top board, and subsequently positioning a carrier to the body of equipment, exact sitioning was enabled and it has proposed automating the wafer after processing. Moreover, in JP,8-229784,A, it has

posed rotating the top board and lower lapping plate which stuck abrasive cloth, respectively, pinching between a top ard and a lower lapping plate, and making a polish plate revolve around the sun and rotate, where a wafer is held to

nt flesh-side both sides of a polish plate.

041

oblem(s) to be Solved by the Invention] Also in which polish equipment, since a top board, a lower lapping plate, n Geer, and an internal gear are rotated independently, respectively, power transfer and a moderation device are nplicated. And with conventional polish equipment, since the gearing is used for power transfer and a moderation vice, many components processed with high precision for every rotation element are needed. Consequently, the cost the whole equipment becomes high. In these days in the inclination which especially a wafer major-diameter-izes, ch part article is also enlarged and the demand about process tolerance becomes remarkably cruel. Moreover, from it ing the power transfer which used the gearing, generating of vibration is not avoided but it may have a bad influence o to the wafer under processing not to mention aggravation of the work environment by the noise. Then, by changing the power transfer method which used the gear, and adopting the method which transmits power to a top board, a ver lapping plate, Sun Geer, and an internal gear by frictional force, this invention person did not use an expensive ar, but developed the polish equipment with which the facility configuration was simplified, and applied separately. the power transfer method using frictional force, the power from a drive motor can be transmitted to a top board, a ver lapping plate, Sun Geer, and an internal gear, without needing a reducer. This invention aims at offering the lish equipment which makes heat deformation of the equipment resulting from local heating the medial-axis nmetry, and is made to rotate phase murder, a top board, a lower lapping plate, Sun Geer, and an internal gear oothly and with high precision by improving further the method which transmits power by this frictional force, and rying out symmetry arrangement of two or more drive motors about the center of rotation of a top board, a lower ping plate, Sun Geer, and an internal gear.

leans for Solving the Problem] The internal gear by which the gear which meshes with the gear section formed in the

iphery of a carrier which holds a wafer worder that the wafer polish equipment of is invention might attain the pose was engraved on inner skin, With Sun Geer by whom the gear which meshes with the gear section of a carrier sengraved on the peripheral face The lower lapping plate which carries a carrier, and the top board which pinches a rier between lower lapping plates, The driving pulley which carries out friction contact at the power transfer section in internal gear, Sun Geer, a lower lapping plate, and each top board, It has the motor for a drive which attached the ving pulley in the output shaft directly, and is characterized by carrying out symmetry arrangement of each drive tor about the center of rotation of an internal gear, Sun Geer, a lower lapping plate, and a top board.

nbodiment of the Invention] The polish equipment according to this invention carries the motor 21 for lower lapping te 20 drive, the motor 31 for internal gear 30 drive, the motor 41 for Sun Geer 40 drive, and the motor 51 for top 10 drive in the bed 10, as shown in drawing 1. Driving pulleys 23, 33, 43, and 53 are attached to each output 11 ft direct picking at each motors 21, 31, 41, and 51 for a drive. The column 11 is set up by the bed 10 and the 12 meter of the beam 12 is carried out between the column 11 on either side and 11. The rise-and-fall cylinder 13 pared in the beam 12 is connected with the rise-and-fall disk 14, the top board harness 15 was hung in preparation for over limit, and the rod 16 has fixed to the rise-and-fall disk 14.

07] The driving pulley 23 is carrying out friction contact at the power transfer section 25 of the lower lapping plate eptacle 24. Thereby, the lower lapping plate 20 which is on the lower lapping plate receptacle 24 rotates under the ver transmitted through a driving pulley 23 from a motor 21. The driving pulley 33 is carrying out friction contact at power transfer section 35 of an internal gear 30. Thereby, an internal gear 30 rotates under the power transmitted ough a driving pulley 33 from a motor 31. The driving pulley 43 is carrying out friction contact at Sun Geer's 40 ver transfer section 45. Thereby, Sun Geer 40 rotates under the power transmitted through a driving pulley 43 from a tor 41. Opening of the core of a top board 50 is carried out to the circle configuration, and the top board driving shaft has faced it the opening from the lower part. The lower limit of the top board driving shaft 54 serves as the power 15 is section 55, and the driving pulley 53 is carrying out friction contact. A top board 50 rotates under the power 15 is mitted through a driving pulley 53 from a motor 51.

108] As shown in drawing 2, two notches 56 and 56 are formed in the upper limit of the top board driving shaft 54 in axial symmetry location. The hook 58 supported pivotably by the hook base 57 which has fixed to the notch 56 at top board 50 fits in. When hook 58 engages with a notch 56, the top board 50 united with the top board driving shaft rotates a top board 50 under the power transmitted through a driving pulley 53 from a motor 51. The gear section 66 ormed in the carrier 65 which holds the wafer 60 processed at the periphery. The gear section 66 is engaged to an ernal gear 30 and Sun Geer 40, two or more carriers 65 are mostly laid in a lower lapping plate 20 at equal intervals, 1 it pinches between top boards 50. When carrying out independent rotation of a lower lapping plate 20, a top board an internal gear 30, and Sun Geer 40, respectively, supplying an abrasive material in this condition, many wafers 65 ground by coincidence.

109] Thus, it changes to the conventional gear as a power means of communication from the motors 21, 31, 41, and for a drive to the power transfer sections 25, 35, 45, and 55, and frictional force is used. For example, if it explains ing the case of the power transfer to a lower lapping plate 20, as shown in drawing 3, the driving pulley 23 directly ked with the motor 21 for a lower lapping plate drive will be forced on the power transfer section 25 of the lower ping plate receptacle 24, and the power of a motor 21 will be transmitted to a lower lapping plate 20 by frictional ce. It is chosen as a driving pulley 23 and the power transfer section 25 from the material of rubber system tallurgy group systems, such as a butadiene with big coefficient of friction, styrene, an isobutylene, a nitril butadiene, con, and urethane, in order to make the power transfer by friction smooth. As the A section of drawing 3 is expanded 1 it is shown in drawing 4 (a), the peripheral surface of a driving pulley 23 is pressed by the power transfer section 25, 1 the power of a motor 21 is transmitted to a lower lapping plate 20 by both friction.

When transmitting big driving force, as shown in <u>drawing 4</u> (b), an unit or two or more V grooves are formed in side face of the power transfer section 25, and the driving pulley 23 with the side-face configuration which fits into V groove is used. Or it engages with the cocked belt (not shown) which fixed to the peripheral surface of the power nsfer section 25 the cocked belt 26 made with elastic bodies, such as rubber, by adhesion, a screw stop, etc. as shown drawing 4 (c), and was similarly fixed to the drive pulley 23 side, and power transfer is carried out. In this case, a ving pulley 23 side can also use a metal gear with low cost in a minor diameter. By the power transfer method which defictional force, in order that a motor 21 may turn a lower lapping plate 20 directly, it is expensive, the reducer ich takes a location is omitted, and the design degree of freedom of the circumference of a motor 21 increases. Then, symmetry arrangement of two or more motors 21, 31, 41, and 51 can be carried out centering on the center of ation C of a lower lapping plate 20, an internal gear 30, Sun Geer 40, and a top board 50. the driving pulleys 23 and

currently fixed to the output shaft of each motor 21 for a drive as shown in drawn. when four motors 21 for a ve have been arranged to rotation of a lower lapping plate 20 .. contacts the power transfer section 25 of a lower ping plate 20 at equal intervals mostly.

11] If a lower lapping plate 20 is rotated in this condition, the power transfer section 25 will generate heat by four in stact with a driving pulley 23. Therefore, the temperature up of a lower lapping plate 20 and its circumference is ried out to the symmetry around the center of rotation C about the direction of a flat surface. Therefore, when the st deformation resulting from a local temperature up becomes axial symmetry, each other is offset, and smooth ation of a lower lapping plate 20 continues with high precision. On the other hand, by the conventional power transfer thod, since a reducer 21 is used as shown in drawing 6, constraint is received in arrangement and the number of the tor 21 for a drive, and the lower lapping plate 20 is usually rotated by one motor 21 for a drive. Therefore, the part ich arranges the motor 21 for a drive and the reducer 22 serves as the source 27 of generation of heat, and a ipheral device and a bed 10 are made to generate local heat deformation. If such local heat deformation occurs, it will easy to generate rotation Bure in a lower lapping plate 20, and will have a bad influence also on the polish activity of rafer 60 as well as vibration and the noise becoming intense.

Although drawing 3 -6 took and explained rotation of a lower lapping plate 20 to the example, symmetry angement of two or more motors 31, 41, and 51 for a drive is similarly carried out around the center of rotation C to er internal gears 30, Sun Geer 40, and a top board 50. Thus, since power transfer is carried out by the friction method meach motor 21, 31, 41, and 51 at a lower lapping plate 20, an internal gear 30, Sun Geer 40, and a top board 50, as npared with conventional polish equipment, the noise is small, and a facility configuration is also simplified sharply. reover, since symmetry arrangement of two or more motors 21, 31, 41, and 51 for motorised is carried out around center of rotation C, generation of heat at the time of rotation of a lower lapping plate 20, an internal gear 30, Sun er 40, and a top board 50 also becomes symmetrical with the surroundings of the center of rotation C, and the local get which causes heat deformation does not have big temperature distribution. Therefore, rotation Bure leading to the se or vibration is prevented, and the wafer 60 currently pinched between the lower lapping plate 20 and the top board is ground efficiently.

fect of the Invention] As explained above, the polish equipment of this invention utilizes that a reducer is omissible, en changing to the conventional gear and carrying out power transfer by frictional force, and is carrying out

nmetry arrangement of two or more motors for a drive around a lower lapping plate, a top board, an internal gear, and n Geer at the circumference of the center of rotation. Therefore, while a facility configuration is simplified, it comes equipment with which the noise resulting from rotation Bure and vibration were controlled. Moreover, the big wer needed by two or more cheap motors can be transmitted to a lower lapping plate, a top board, an internal gear,

1 Sun Geer, without needing an expensive large-sized motor.

anslation done.]

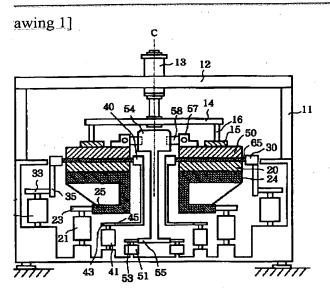
an Patent Office is not responsible for any ages caused by the use of this translation.

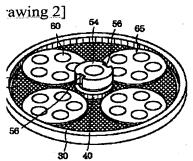
his document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

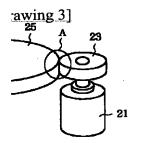
*** shows the word which can not be translated.

the drawings, any words are not translated.

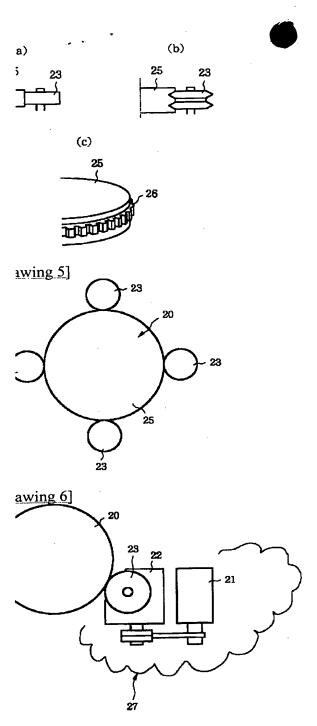
AWINGS







rawing 4]



anslation done.]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-249717

(43) 公開日 平成10年(1998) 9月22日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

321

FΙ

B 2 4 B 37/04

H01L 21/304

B 2 4 B 37/04

E

H01L 21/304

321E

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特顯平9-53581

(22)出願日

平成9年(1997)3月7日

(71)出願人 396011015

株式会社スーパーシリコン研究所

群馬県安中市中野谷555番地の1

(72)発明者 阿部 耕三

群馬県安中市中野谷555番地の1

(74)代理人 弁理士 小倉 亘

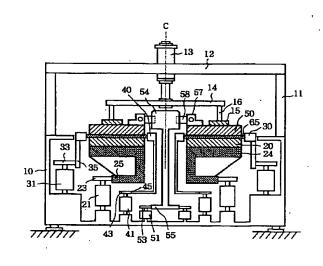
(54) 【発明の名称】 ウェーハ研磨装置

(57)【要約】

【課題】 ギアに替えて摩擦を使用した動力伝達方式を 採用し、インターナルギア, サンギア, 下定盤及び上定盤を円滑に回転させる研磨装置を提供する。

【解決手段】 ウェーハを収容するキャリア65の外周 に形成されたギア部に噛み合うインターナルギア30及 びサンギア40を備え、下定盤20と上定盤50との間 でキャリア65を挟持する。インターナルギア30,サンギア40,下定盤20及び上定盤50の回転中心Cに 関して、それぞれ複数の駆動用モータ21,31,41,51が対称配置されている。各駆動用モータ21,31,41,51の出力軸に固定された駆動ブーリ23,33,43,53をインターナルギア30,サンギア40,下定盤20及び上定盤50それぞれの動力伝達 部35,45,25,55に摩擦接触させ、インターナルギア30,サンギア40,下定盤20及び上定盤50を回転させる。

【効果】 駆動用モータ21,31,41,51等の発 熱源が対称配置されているので、熱変形を発生させる大 きな局部発熱がない。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ウェーハを収容するキャリアの外周に形 成されたギア部と噛み合うギアが内周面に刻設されたイ ンターナルギアと、キャリアのギア部と噛み合うギアが 外周面に刻設されたサンギアと、キャリアを搭載する下 定盤と、下定盤との間でキャリアを挟持する上定盤と、 インターナルギア、サンギア、下定盤及び上定盤それぞ れの動力伝達部に摩擦接触する駆動プーリと、駆動プー リを出力軸に直接とりつけた駆動用モータとを備え、イ ンターナルギア、サンギア、下定盤及び上定盤の回転中 10 心に関して各駆動モータが対称配置されているウェーハ 研磨装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、シリコンウェーハ、化 合物半導体ウェーハ等をラッピング又はポリッシングす るウェーハ研磨装置に関する。

[0002]

【従来の技術】ウェーハにラッピング、ポリッシング等 の加工を施す研磨装置では、ウェーハを収容したキャリ 20 アを下定盤と上定盤との間で公転・自転させながらウェ ーハを加工している。キャリアは、外周に歯部が形成さ れ、ウェーハを収容する複数のワーク投入孔を備えてい る。キャリアをサンギア及びインターナルギアに噛み合 わせ、下定盤上にほぼ等間隔で載置し、ワーク投入孔に ウェーハを嵌め込み、上定盤を下降させて下定盤との間 でウェーハを挟持する。加工に際しては、上定盤下面か ら研磨剤を供給しながら、上定盤、下定盤、サンギア、 インターナルギアをそれぞれ回転させる。ウェーハは、 公転及び自転しながら両面が研磨加工される。加工終了 30 持する上定盤と、インターナルギア、サンギア、下定盤 後、上定盤を上昇させ、キャリアのワーク投入孔からウ ェーハを取り出す。

【0003】半導体デバイスの普及に伴ったウェーハ需 要が増大する傾向に応じて、この種の研磨装置に対する 種々の改良が提案されている。たとえば、特開平5-2 12670号公報では、上定盤に対してキャリアを位置 決めした後で上定盤を上昇させ、次いで装置本体に対し てキャリアを位置決めすることにより、正確な位置決め を可能とし、加工後のウェーハを自動化することを提案 している。また、特開平8-229784号公報では、 研磨プレートの表裏両面にウェーハを保持した状態で上 定盤と下定盤との間で挟持し、研磨プレートを公転・自 転させながら、研磨布を張り付けた上定盤及び下定盤を それぞれ回転させることを提案している。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】何れの研磨装置におい ても、上定盤、下定盤、サンギア、インターナルギアを それぞれ独立して回転させているため、動力伝達及び減 速機構が複雑化する。しかも、従来の研磨装置では、動 力伝達及び減速機構に歯車を使用していることから、各 50

回転要素ととに高精度に加工された多数の部品が必要と される。その結果、装置全体のコストが高くなる。特に ウェーハが大径化する傾向にある昨今では、各部品も大 型化し、加工精度に関する要求が著しく苛酷になる。ま た、歯車を使用した動力伝達であることから振動の発生 が避けられず、騒音による作業環境の悪化は勿論のと と、加工中のウェーハに対しても悪影響を与えかねな い。そこで、本発明者は、ギアを使用した動力伝達方式 に替え、上定盤、下定盤、サンギア、インターナルギア に摩擦力で動力を伝達する方式を採用することにより、 高価なギアを使用せず、設備構成が簡略化された研磨装 置を開発し、別途出願した。摩擦力を利用する動力伝達 方式では、減速機を必要とすることなく、駆動モータか らの動力を上定盤、下定盤、サンギア、インターナルギ アに伝達できる。本発明は、この摩擦力で動力を伝達す る方式を更に改良したものであり、上定盤、下定盤、サ ンギア、インターナルギアの回転中心に関して複数の駆 動モータを対称配置することにより、局部的な加熱に起 因する装置の熱変形を中心軸対称にして相殺し、上定 盤、下定盤、サンギア、インターナルギアを円滑に且つ

[0005]

る。

【課題を解決するための手段】本発明のウェーハ研磨装 置は、その目的を達成するため、ウェーハを収容するキ ャリアの外周に形成されたギア部と噛み合うギアが内周 面に刻設されたインターナルギアと、キャリアのギア部 と噛み合うギアが外周面に刻設されたサンギアと、キャ リアを搭載する下定盤と、下定盤との間でキャリアを挟 及び上定盤それぞれの動力伝達部に摩擦接触する駆動ブ ーリと、駆動プーリを出力軸に直接とりつけた駆動用モ ータとを備え、インターナルギア、サンギア、下定盤及 び上定盤の回転中心に関して各駆動モータが対称配置さ れていることを特徴とする。

高精度に回転させる研磨装置を提供することを目的とす

[0006]

【実施の形態】本発明に従った研磨装置は、図1に示す ようにベッド10に下定盤20駆動用のモータ21, イ ンターナルギア30駆動用のモータ31, サンギア40 駆動用のモータ41及び上定盤50駆動用のモータ51 を搭載している。各駆動用モータ21,31,41,5 1には、それぞれの出力軸に駆動プーリ23,33,4 3,53が直接取り付けられている。ベッド10にはコ ラム11が立設されており、左右のコラム11、11間 にビーム12が差し渡されている。ビーム12に設けら れた昇降シリンダ13は昇降円板14に連結されてお り、下端に上定盤吊り具15を備えた吊り棒16が昇降 円板14に固着されている。

【0007】駆動プーリ23は、下定盤受け24の動力 伝達部25に摩擦接触している。これにより、下定盤受 け24に乗っている下定盤20は、モータ21から駆動 プーリ23を介して伝達される動力で回転する。 駆動ブ ーリ33は、インターナルギア30の動力伝達部35に 摩擦接触している。これにより、インターナルギア30 は、モータ31から駆動プーリ33を介して伝達される 動力で回転する。駆動プーリ43は、サンギア40の動 力伝達部45に摩擦接触している。これにより、サンギ ア40は、モータ41から駆動プーリ43を介して伝達 される動力で回転する。上定盤50の中心部は、円形状 に開口されており、その開□部に上定盤駆動軸54が下 方から臨んでいる。上定盤駆動軸54の下端は動力伝達 部55となっており、駆動プーリ53が摩擦接触してい る。上定盤50は、モータ51から駆動プーリ53を介 して伝達される動力で回転する。

【0008】上定盤駆動軸54の上端には、図2に示す ように軸対称位置で2個の切欠き56,56が形成され ている。切欠き56に、上定盤50に固着されているフ ック台57に枢支されているフック58が嵌り込む。フ ック58が切欠き56に係合することにより上定盤駆動 軸54と一体化された上定盤50は、上定盤50は、モ 20 ータ51から駆動プーリ53を介して伝達される動力で 回転する。加工されるウェーハ60を収容するキャリア 65には、外周にギア部66が形成されている。ギア部 66をインターナルギア30及びサンギア40に噛み合 わせ、複数のキャリア65をほぼ等間隔で下定盤20に 載置し、上定盤50との間で挟持する。この状態で研磨 剤を供給しながら、下定盤20、上定盤50、インター ナルギア30、サンギア40をそれぞれ独立回転させる とき、多数のウェーハ65が同時に研磨される。

【0009】 このように、駆動用モータ21,31,4 1,51から動力伝達部25,35,45,55への動 力伝達手段として、従来のギアに替えて摩擦力を使用し ている。たとえば下定盤20への動力伝達を例にとって 説明すると、図3に示すように下定盤駆動用モータ21 に直結された駆動プーリ23を下定盤受け24の動力伝 達部25に押し付け、摩擦力でモータ21の動力を下定 盤20に伝達する。摩擦による動力伝達を円滑にするた め、駆動プーリ23及び動力伝達部25には、摩擦係数 の大きなブタジエン、スチレン、イソブチレン、ニトリ ルブタジエン、シリコン、ウレタン等のゴム系や金属系 40 の素材から選択される。図3のA部を拡大して図4

(a) に示すように、動力伝達部25に駆動プーリ23 の周面が押圧されており、両者の摩擦でモータ21の動 力が下定盤20に伝達される。

【0010】大きな駆動力を伝達する場合、図4(b) に示すように、動力伝達部25の側面に単数又は複数の V溝を形成し、そのV溝に嵌り込む側面形状をもつ駆動 プーリ23を使用する。或いは、図4(c)に示すよう にゴム等の弾性体でできたコックドベルト26を動力伝

と噛み合わせて動力伝達させる。この場合、駆動プーリ 23側は、小径でコストが低い金属ギアを使用すること も可能である。摩擦力を使用した動力伝達方式では、モ ータ21が下定盤20を直接回すため、高価で場所を取 る減速機が省略され、モータ21回りの設計自由度が増 す。そこで、下定盤20、インターナルギア30、サン

動プーリ23側に固定したコックドベルト(図示せず)

ギア40, 上定盤50の回転中心Cを中心として複数の モータ21,31,41,51を対称配置できる。下定 盤20の回転用に4個の駆動用モータ21を配置した場 合、図5に示すように各駆動用モータ21の出力軸に固 定されている駆動プーリ23、23・・がほぼ等間隔で 下定盤20の動力伝達部25に接触する。

【0011】この状態で下定盤20を回転させると、駆 動プーリ23に接触する4か所で動力伝達部25が発熱 する。そのため、下定盤20及びその周辺は、平面方向 に関して回転中心Cの回りに対称に昇温する。したがっ て、局部的な昇温に起因する熱変形が軸対称になること により相殺され、下定盤20の円滑な回転が高精度に持 続する。これに対し、従来の動力伝達方式では、図6に 示すように減速機21を使用することから駆動用モータ 21の配置及び個数に制約を受け、通常、1個の駆動用 モータ21で下定盤20を回転させている。そのため、 駆動用モータ21,減速機22を配置している箇所が発 熱源27となり、周辺機器及びベッド10に局部的な熱 変形を発生させる。このような局部的な熱変形がある と、下定盤20に回転ブレが発生し易く、振動や騒音が 激しくなることは勿論、ウェーハ60の研磨作業にも悪 影響を及ぼす。

【0012】図3~6では下定盤20の回転を例に採っ て説明したが、他のインターナルギア30、サンギア4 0. 上定盤50に対しても同様に複数の駆動用モータ3 1, 41, 51が回転中心Cの回りに対称配置される。 このように、それぞれのモータ21,31,41,51 から下定盤20、インターナルギア30、サンギア4 0、上定盤50に摩擦方式で動力伝達しているため、従 来の研磨装置に比較して騒音が小さく、設備構成も大幅 に簡略化される。また、複数のモータ駆動用モータ2 1, 31, 41, 51を回転中心Cの回りに対称配置し ているので、下定盤20、インターナルギア30、サン ギア40, 上定盤50の回転時の発熱も回転中心Cの回 りに対称となり、熱変形を起こす局部的に大きな温度分 布がない。したがって、騒音や振動の原因となる回転ブ レが防止され、下定盤20と上定盤50との間に挟持さ れているウェーハ60が効率よく研磨される。

[0013]

【発明の効果】以上に説明したように、本発明の研磨装 置は、従来のギアに替えて摩擦力で動力伝達するときに 減速機が省略できることを活用し、下定盤、上定盤、イ 達部25の周面に接着,ネジ止め等で固定し、同様に駆 50 ンターナルギア,サンギアの周囲に複数の駆動用モータ

を回転中心回りに対称配置している。そのため、設備構 成が簡略化されると共に、回転プレに起因する騒音や振 動が抑制された装置となる。また、高価な大型モータを 必要とすることなく、複数の安価なモータで必要とする 大きな動力を下定盤、上定盤、インターナルギア、サン ギアに伝達できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に従った研磨装置

【図2】 ウェーハを収容したキャリアを載せている下 定盤

【図3】 モータで下定盤を直接回転させるときの動力 伝達

【図4】 駆動プーリと動力伝達部との接触状態を示す 数例

【図5】 下定盤の動力伝達部の周囲に対称配置された 複数の駆動ブーリ

【図6】 従来の減速機を介して下定盤を回転させる方

【符号の説明】

11:コラム 10:ベッド 12:ビーム 1 * 20 転中心

* 3:昇降シリンダ

14:昇降円板 15:上定盤吊り具 16:吊り

20:下定盤 21:下定盤駆動用モータ 22:

減速機 23:駆動プーリ 24:下定盤受け

25:動力伝達部 26:コックドベルト

27:発熱源

30:インターナルギア 31:インターナルギア駆 動用モータ 33:駆動プーリ 35:動力伝達部

10 40:サンギア 41:サンギア駆動用モータ 4

3:駆動プーリ

45:動力伝達部

50:上定盤 51:上定盤駆動用モータ 53:

駆動プーリ

54:上定盤駆動軸 55:動力伝達部 56:切

欠き 57:フック台

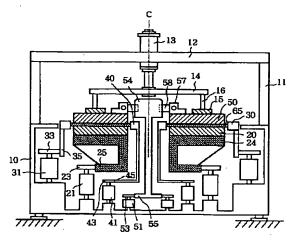
58:'フック

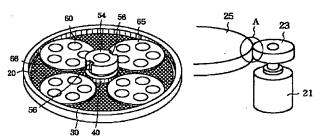
60:ウェーハ 65:キャリア 66:ギア部

C:下定盤, 上定盤, インターナルギア, サンギアの回

【図1】

【図2】 【図3】





【図4】





